INFORMATION RECORDER

Patent Number:

JP7320282

Publication date:

1995-12-08

Inventor(s):

IDEI TOSHIO; others: 01

Applicant(s)::

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Requested Patent:

JP7320282

Application Number: JP19940111007 19940525

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B7/09

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To stabilize the recording operation by successively measuring lengths of the period of a reproducing beam and the periods corresponding to strong/ weak two kinds of respective beams at a recording time, performing sample-and- hold when the lengths are longer than a prescribed period and obtaining a servo signal and a laser power signal stable even in a high speed operation.

CONSTITUTION:A sample-and-hold propriety decision circuit 37 outputs a decision signal showing the decision result of sample-and-hold propriety selectively adaptively according to the length of the period of the level of the reproducing beams side. When the reproducing beam period is a prescribed value NT or longer, the sample-and-hold is decided as 'yes'. A delay circuit 38 delays a recording information pulse by a prescribed time. The delay time is (N-1)T when the period required for the decision of the sample-and-hold is NT. A laser driver 18 receives a delayed pulse 44 from the circuit 38, and drives a laser oscillator 12. When the reproducing beam period continues the NT or longer, the sample-and-hold is executed by sample-hold circuits 20a, 20b, and the outputs are sent to a differential amplifier 22, and the difference becomes a tracking error signal.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-320282

(43)公開日 平成7年(1995)12月8日

(51) Int.Cl.⁶

體別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G11B 7/09

A 9368-5D

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 16 頁)

(21)出顯番号

特願平6-111007

(22)出顧日

平成6年(1994)5月25日

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 出井 敏夫

京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機

株式会社映像システム開発研究所内

(72)発明者 松村 和昭

京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機

株式会社映像システム開発研究所内

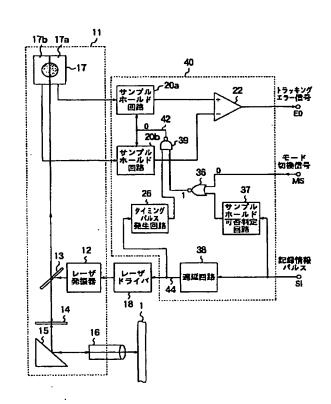
(74)代理人 弁理士 高田 守

(54) 【発明の名称】 情報記録装置

(57) 【要約】

【目的】 CD-R情報記録装置のような強弱二種の光 ビームを記録媒体に照射して記録する情報記録装置にお いて、高速動作時にも、安定なサーボ信号やレーザパワ 一信号を得て記録動作の安定化を図る。

【構成】 記録時に再生ビームの期間や、強弱二種の光 の各々に対応する期間の長さを逐次計測し、その長さが 所定時間より長い場合に限りサンプルホールドを行な う。これにより整定した後の信号を抽出して、サーボ信 号、レーザパワー信号として用いる。また、所定時間よ りも短いとの判定が所定回数繰返されたときは、該期間 の長さに拘らず次の期間にサンプルホールドを行なう。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録に際し、二値の情報信号を記録媒体の熱物理的変化に寄与する高パワーの第1の光と、記録媒体に熱物理的変化に寄与しない低パワーの第2の光に対応させ、上記第1および第2の光を交互に照射して記録媒体に二種の状態を生じさせることにより二値の情報信号を書込み、

再生時に、上記第2の光を記録媒体に照射して、反射光 を光検出手段(17)で受光することにより、記録され た信号を読取り、

上記光検出手段は、複数個に分割された受光部(17a、17b)を有するものであって、これにより受光した光に応じた信号を発生する情報記録装置において、記録時に、上記第2の光の照射期間が所定の期間基準値以上であったときに抽出可信号を発生する抽出可否判定手段と、

上記抽出可信号が発生されたときに、上記光検出手段からの信号をサーボ信号として抽出する手段とを備えたことを特徴とする情報記録装置。

【請求項2】 上記抽出手段は、上記第2の光の照射期 20間の長さを計測する計測手段と、上記計測手段による計測結果を上記期間基準値と比較して信号抽出をするか否かを判定する信号抽出可否判定手段と、上記第1の信号抽出可否手段における否の判定結果の連続した回数を計数する計数手段と、該計数結果が所定の回数基準値を超えたときに上記期間基準値をより小さな値に変える基準値再設定手段とを備えたことを特徴とする請求項1に記載の情報記録装置。

【請求項3】 上記抽出手段は、サンプルホールド回路 を備え、上記抽出可信号が発生されたときに、上記光検 30 出手段からの信号をサンプルし、ホールドすることを特 徴とする請求項1に記載の情報記録装置。

【請求項4】 記録に際し、二値の情報信号を記録媒体の熱物理的変化に寄与する高パワーの第1の光と、記録媒体に熱物理的変化に寄与しない低パワーの第2の光に対応させ、上記第1および第2の光を交互に照射して記録媒体に二種の状態を生じさせることにより二値の情報信号を書込む情報記録装置において、

上記第1の光および第2の光をモニタして、該光の強さ を表わす信号を発生するモニタ手段と、

記録時に、上記第1の光の照射期間が所定の第1の期間 基準値以上であったときに第1の抽出可信号を発生し、 上記第2の光の照射期間が所定の第2の期間基準値以上 であったときに第2の抽出可信号を発生する抽出可否判 定手段と、

上記第1の抽出可信号が発生されたときに、上記モニタ 手段からの信号を第1の光パワー信号として抽出し、上 記第2の抽出可信号が発生されたときに、上記モニタ手 段からの信号を第2の光パワー信号として抽出する抽出 手段とを備えたことを特徴とする情報記録装置。 【請求項5】上記モニタ手段は、上記照射のための発射される光の一部を分割する光分割手段(45)と、該分割された光を受光して電気信号に変換する分割光検出手段(46)とを備えたことを特徴とする請求項4に記載の情報記録装置。

2

【請求項6】上記抽出手段は、上記第1の光の照射期間 の長さを計測する第1の計測手段と、上記第1の計測手 段による計測結果を上記第1の期間基準値を比較して信 号抽出をするか否かを判定する第1の信号抽出可否判定 10 手段と、上記第1の信号抽出可否手段における否の判定 結果の連続した回数を計数する第1の計数手段と、上記 第1の計数結果が所定の第1の回数基準値を超えたとき に上記第1の期間基準値をより小さな値にする第1の基 準値再設定手段と、上記第2の光の照射期間の長さを計 測する第2の計測手段と、上記第2の計測手段による計 測結果を上記第2の期間基準値を比較して信号抽出をす るか否かを判定する第2の信号抽出可否判定手段と、上 記第2の信号抽出可否手段における否の判定結果の連続 した回数を計数する第2の計数手段と、上記第2の計数 結果が所定の第2の回数基準値を超えたときに上記第2 の期間基準値をより小さな値にする第2の基準値再設定 手段とを備えたことを特徴とする請求項4に記載の情報 記録装置。

【請求項7】 上記抽出手段は、サンプルホールド回路 を備え、上記抽出可信号が発生されたときに、上記モニ タ手段からの信号をサンプルし、ホールドすることを特 徴とする請求項4に記載の情報記録装置。

【請求項8】 記録に際し、二値の情報信号を記録媒体の熱物理的変化に寄与する高パワーの第1の光と、記録 媒体に熱物理的変化に寄与しない低パワーの第2の光に 対応させ、上記第1および第2の光を交互に照射して記 録媒体に二種の状態を生じさせることにより二値の情報 信号を書込み、

再生時に、上記第2の光を記録媒体に照射して、反射光 を光検出手段で受光することにより、記録された信号を 読取る情報記録装置において、

記録時に、上記第1の光の照射期間が所定の期間基準値 以上であったときに抽出可信号を発生する抽出可否判定 手段と、

40 上記抽出可信号が発生されたときに、上記光検出手段からの信号を光パワー信号として抽出する抽出手段とを備えたことを特徴とする情報記録装置。

【請求項9】上記光検出手段は、複数個に分割された受 光面を有するものであって、上記第1の光を記録媒体に 照射した時に得られる信号は、上記光検出手段の上記複 数個の受光面からの信号を加算する加算手段(48)を 備えていることを特徴とする請求項8に記載の情報記録 装置。

【請求項10】上記抽出手段は、上記第1の光の照射期 50 間の長さを計測する計測手段と、上記計測手段による計 測結果を上記期間基準値を比較して信号抽出をするか否かを判定する信号抽出可否判定手段と、上記信号抽出可否手段における否の判定結果の連続した回数を計数する計数手段と、上記計数結果が所定の回数基準値を超えたときに上記期間基準値をより小さな値にする基準値再設定手段とを備えたことを特徴とする請求項8に記載の情報記録装置。

【請求項11】 上記抽出手段は、サンプルホールド回路を備え、上記抽出可信号が発生されたときに、上記モニタ手段からの信号をサンプルし、ホールドすることを 10特徴とする請求項8に記載の情報記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、情報の記録を行なう情報記録装置に関し、CD-R (CD readable、即ちライトワンス (write once)型)の光ディスクに記録を行なう情報記録装置のサーボ信号の生成および記録時の光パワーのモニタに関する。

[0002]

【従来の技術】光学的に情報の記録を行なう情報記録装 20 置は、非接触で記録媒体に記録を行なうため、フォーカスおよびトラッキングのサーボを必要とする。このサーボのためのエラー信号は、種々の方法により生成される。特公昭64-1856号公報はその一例(第1の従来例)を示すものである。

【0003】このような情報記録装置において用いられる光ディスクの一例を図14に示す。同図において、光ディスク1は、保護層2、反射層3、プリグルーブ層4 および基板5を含む。プリグルーブ層4には、ディスクに対し予めスパイラル状または同心円状に形成されたプリグループ4aを有する。単一のレーザービームLBを記録ビームと再生ビームとに交互に切換えることにより、再生ビームによってプリグルーブ4aに記録情報に応じてピットを形成することによって、情報の記録を行なう。また、記録した情報の再生方法としては、ピットを形成したプリグルーブ4aを再生ビームのみでトラッキングしながらピットを検出することにより記録した情報を再生する方法が一般的である。

【0004】図15は、上記特公昭64-1856号公 40 報に記載されたトラッキング制御装置およびこの制御装置で制御される光ディスク装置の一部を示す。図示のようにこの光ディスク装置の光へッド11は、半導体レーザー発振器12、第1の分光器13、2/4板14、ミラー15、対物レンズ16および2分割受光器17などで構成されている。レーザビーム発振器12からの出力ビームは第1の分光器13、2/4板14および対物レンズ16を介して光ディスク1に照射され、その反射光は対物レンズ16、2/4板14および第1の分光器13を介して受光器17へ導かれ、ここで電気信号に変換50

される。受光器 17は光ディスク 1の半径方向に対応した方向に直交する直線を境界とする一対の半円状の受光面を有する受光素子 17a、17bからなり、トラッキングエラーがないときには、上記境界線状に反射光が結像する。

【0005】レーザドライバ18には、アンド回路19の出力が供給され、このアンド回路19には、記録情報パルスおよびモード切換信号が入力される。モード切換信号は、記録モードか再生モードを切換えるための信号であり、例えば論理値「1」のときには記録モードが選択され、論理値「0」のときには再生モードが選択される。

【0006】受光素子17a、17bの出力は、それぞれサンプルホールド回路20a、20bに供給される。サンプルホールド回路20a、20bは記録情報パルスが「0」の期間に入力をサンプルし、「1」の期間にその直前の信号(電位)をホールドする。

【0007】アナログスイッチ21a、21bはそれぞれR側にサンプルホールド回路20a、20bの出力を受け、P側に受光素子17a、17bの出力を受け、上記モード切換信号に応じて、いずれかを選択して差動増幅器22に供給する。

【0008】記録モードの場合、モード切換信号が「1」となり、アナログスイッチ21a、21bがそれぞれR側に閉じる。これとともに、アンド回路19のゲートは開かれ、記録情報パルスがそのまま導通し、レーザドライブ18およびサンプルホールド回路20a、20bに供給される。

【0009】記録情報パルスは図16(a)に示すように「1」の状態と「0」の状態とを交互に繰返すものである。「1」の状態では、レーザ発振器12は記録用の高レベルのビームを発生し、これにより記録が行なわれる。「0」の状態では、レーザ発振器12は再生用の低レベルのビームを発生し、これによりトラッキングが行なわれる。

【0010】サンプルホールド回路20a、20bは、記録情報パルスが「0」のときに受光素子17a、17bから出力される信号(図16(b))をサンプルし、ホールドする。これにより、記録ビームの反射光ではなく、再生ビームの反射光に対応した信号が得られる。サンプルホールド回路20a、20bの出力は、R側を選択しているアナログスイッチ21a、21bを介して差動増幅器22に供給され、ここで両者の差分が求められ、これに基づいてトラッキング制御信号が発生される。

【0011】再生モードでは、モード切換信号が「0」であり、アンド回路19は閉じ、この結果レーザ発振器12は再生用の低レベルのビームを発生し続ける。また、モード切換信号が「0」であるに応じて、アナログスイッチ21a、21bはP側に閉じる。これにより、

受光素子17a、17bの出力がアナログスイッチ21a、21bのP側を介して差動増幅器22に供給され、両者の差分が求められ、これに基づいてトラッキング制御信号が発生される。

【0012】以上のように、上記の従来例においては、 記録モード時には、記録用の高レベルのビームの反射光 による信号を除去し、再生用の低レベルのビームの反射 光のよる信号に基づいてトラッキング制御を行なってい る。

【0013】特公昭59-22425号公報に示された 10 他の従来例(第2の従来例)は、記録時に高レベルおよ び低レベルの光パワーをモニタするものである。

【0014】図17はこの従来例を示すものであり、同 図において、図15と同一または相当する部分には同一 の符号が付されている。図示のようにこの従来例におい ては、レーザマウント23にレーザダイオード12は、 後述の変調信号(図18 (a) により変調されて、レー ザピームLBのレベルを交互に高レベル、低レベルとす る。レーザダイオード12の光の一部を受けるようにフ ォトダイオード24が設けられ、その電気出力は増幅器 20 25で増幅されたのち、サンプルホールド回路20a、 20bに供給される。サンプルホールド回路20a、2 0 b はサンプルパルス発生器 2 6 からのパルス 2 6 a 、 26 bにより定められるタイミングで増幅器25の出力 をサンプルし、ホールドする。サンプルホールド回路2 Oaに入力されるパルスは、レーザビームLBの低レベ ルの期間中に「1」となる。一方、サンプルホールド回 路20bに入力されるパルスはレーザビームLBの高レ ベルの期間中に「1」となる。従って、サンプルホール ド回路20aは、レーザビームLBが低レベルの期間中 30 に増幅器25の出力をサンプルし、ホールドする。一 方、サンプルホールド回路20bは、レーザビームLB が高レベルの期間中に増幅器25の出力をサンブルし、 ホールドする。

【0015】サンプルホールド回路20aの出力は第1 の比較増幅器29において、第1の可変抵抗器27で設 定される基準電圧Vbと比較され、比較結果が第1の定 電流回路31に供給される。サンプルホールド回路20 bの出力は第2の比較増幅器30において、第2の可変 抵抗器28で設定される基準電圧Vpと比較され、比較 40 結果が第2の定電流回路32に供給される。第1の定電 流回路31は、比較増幅器29の出力に比例したバイア ス電流Ibをレーザダイオード12に供給する。第2の 定電流回路32は、比較増幅器30の出力に比例したバ イアス電流Ipをレーザダイオード12に供給する。た だし、定電流回路32に直列に高速スイッチング回路3 3が接続されている。この高速スイッチング回路33 は、変調入力34を受けて、バイアス電流Ipをオン、 オフする。なお、PWは電圧値-Eの電源に接続される 端子を表わす。

【0016】このように低レベル発光のときには、フォトダイオード24、増幅器25、第1のサンプルホールド回路20a、第1の比較増幅器29、第1の定電流回路21で構成される光出力制御回路により光パワーが安定化され、一方高レベル発光のときには、フォトダイオード24、増幅器25、第2のサンプルホールド回路20b、第2の比較増幅器30、第2の定電流回路32、高速スイッチング回路33で構成される光出力制御回路により光パワーが安定化される。

【0017】以上のように上記第2の従来例によって記録に寄与する高パワーの第1の光と、記録に寄与しない低パワーの第2の光をそれぞれサンプルホールドし、各々に対してパワー制御ループを設けているので、第1、第2の光パワーを安定化させることができる。

[0018]

【発明が解決しようとする課題】上記の第1の従来例においては、記録時に記録情報パルスにおいて再生ビームの反射による再生信号をその期間の長さに拘らず検出することと前提としていた。しかし、実際の記録信号パターンにおいては、この期間が十分長いとは限らない。この期間が短いと、信号が十分に整定しない内に信号を検出することとなり、正確な検出を行なうことができない。また、アナログスイッチの切換動作がそれだけ頻繁に行なわれので、スイッチングノイズ混入の割合が増加して、信号対雑音比が低下し、制御動作が不安定になるという問題があった。

【0019】また、第2の従来例においては、記録に寄与する高パワーの第1の光と、記録に寄与しない低パワーの第2の光をそれぞれの期間の長さに拘らずモニタすることを前提としていた。しかし、実際の記録信号パターンにおいては、この期間が十分に長いとは限らない。この期間が短いと、信号が十分に整定しない内に信号を検出することとなり、正確な検出を行なうことができない。また、アナログスイッチの切換動作がそれだけ頻繁に行なわれ、スイッチングノイズ混入の割合が増加して、信号対雑音比が低下し、制御動作が不安定になるという問題があった。

[0020]

【課題を解決するための手段】請求項1の情報記録装置 40 は、記録に際し、二値の情報信号を記録媒体の熱物理的 変化に寄与する高パワーの第1の光と、記録媒体に熱物 理的変化に寄与しない低パワーの第2の光に対応させ、 上記第1および第2の光を交互に照射して記録媒体に二 種の状態を生じさせることにより二値の情報信号を書込 み、再生時に、上記第2の光を記録媒体に照射して、反 射光を光検出手段(17)で受光することにより、記録 された信号を読取り、上記光検出手段は、複数個に分割 された受光部(17a、17b)を有するものであっ て、これにより受光した光に応じた信号を発生する情報 50 記録装置において、記録時に、上記第2の光の照射期間 が所定の期間基準値以上であったときに抽出可信号を発生する抽出可否判定手段と、上記抽出可信号が発生されたときに、上記光検出手段からの信号をサーボ信号として抽出する手段とを備えたものである。

【0021】請求項2の装置は、請求項1の装置において、上記抽出手段は、上記第2の光の照射期間の長さを計測する計測手段と、上記計測手段による計測結果を上記期間基準値と比較して信号抽出をするか否かを判定する信号抽出可否判定手段と、上記第1の信号抽出可否手段における否の判定結果の連続した回数を計数する計数 10手段と、該計数結果が所定の回数基準値を超えたときに上記期間基準値をより小さな値に変える基準値再設定手段とを備えたことを特徴とする。

【0022】請求項3の装置は、請求項1の装置において、上記抽出手段は、サンプルホールド回路を備え、上記抽出可信号が発生されたときに、上記光検出手段からの信号をサンプルレ、ホールドすることを特徴とする。

【0023】請求項4の情報記録装置は、記録に際し、 二値の情報信号を記録媒体の熱物理的変化に寄与する高 パワーの第1の光と、記録媒体に熱物理的変化に寄与し ない低パワーの第2の光に対応させ、上記第1および第 2の光を交互に照射して記録媒体に二種の状態を生じさ せることにより二値の情報信号を書込む情報記録装置に おいて、上記第1の光および第2の光をモニタして、該 光の強さを表わす信号を発生するモニタ手段と、記録時 に、上記第1の光の照射期間が所定の第1の期間基準値 以上であったときに第1の抽出可信号を発生し、上記第 2の光の照射期間が所定の第2の期間基準値以上であっ たときに第2の抽出可信号を発生する抽出可否判定手段 と、上記第1の抽出可信号が発生されたときに、上記モ 30 ニタ手段からの信号を第1の光パワー信号として抽出 し、上記第2の抽出可信号が発生されたときに、上記モ ニタ手段からの信号を第2の光パワー信号として抽出す る抽出手段とを備えたことものである。

【0024】請求項5の装置は、請求項4の装置において、上記モニタ手段は、上記照射のための発射される光の一部を分割する光分割手段(45)と、該分割された光を受光して電気信号に変換する分割光検出手段(46)とを備えたことを特徴とする。

【0025】請求項6の装置は、請求項4の装置におい 40 て、上記抽出手段は、上記第1の光の照射期間の長さを計測する第1の計測手段と、上記第1の計測手段による計測結果を上記第1の期間基準値を比較して信号抽出をするか否かを判定する第1の信号抽出可否判定手段と、上記第1の信号抽出可否手段における否の判定結果の連続した回数を計数する第1の計数手段と、上記第1の計数結果が所定の第1の回数基準値を超えたときに上記第1の期間基準値をより小さな値にする第1の基準値再設定手段と、上記第2の光の照射期間の長さを計測する第2の計測手段と、上記第2の計測手段による計測結果を50

上記第2の期間基準値を比較して信号抽出をするか否かを判定する第2の信号抽出可否判定手段と、上記第2の信号抽出可否手段における否の判定結果の連続した回数を計数する第2の計数手段と、上記第2の計数結果が所定の第2の回数基準値を超えたときに上記第2の期間基準値をより小さな値にする第2の基準値再設定手段とを備えたことを特徴とする。

【0026】請求項7の装置は、請求項4の装置において、上記抽出手段は、サンプルホールド回路を備え、上記抽出可信号が発生されたときに、上記モニタ手段からの信号をサンプルし、ホールドすることを特徴とする。

【0027】請求項8の情報記録装置は、記録に際し、 二値の情報信号を記録媒体の熱物理的変化に寄与する高 パワーの第1の光と、記録媒体に熱物理的変化に寄与し ない低パワーの第2の光に対応させ、上記第1および第 2の光を交互に照射して記録媒体に二種の状態を生じさ せることにより二値の情報信号を書込み、再生時に、上 記第2の光を記録媒体に照射して、反射光を光検出手段 で受光することにより、記録された信号を読取る情報記 録装置において、記録時に、上記第1の光の照射期間が 所定の期間基準値以上であったときに抽出可信号を発生 する抽出可否判定手段と、上記抽出可信号が発生された ときに、上記光検出手段からの信号を光パワー信号とし て抽出する抽出手段とを備えたものである。

【0028】請求項9の装置は、請求項8の装置において、上記光検出手段は、複数個に分割された受光面を有するものであって、上記第1の光を記録媒体に照射した時に得られる信号は、上記光検出手段の上記複数個の受光面からの信号を加算する加算手段(48)を備えていることを特徴とする。

【0029】請求項10の装置は、請求項8の装置において、上記抽出手段は、上記第1の光の照射期間の長さを計測する計測手段と、上記計測手段による計測結果を上記期間基準値を比較して信号抽出をするか否かを判定する信号抽出可否判定手段と、上記信号抽出可否手段における否の判定結果の連続した回数を計数する計数手段と、上記計数結果が所定の回数基準値を超えたときに上記期間基準値をより小さな値にする基準値再設定手段とを備えたことを特徴とする。

【0030】請求項11の装置は、請求項8の装置において、上記抽出手段は、サンプルホールド回路を備え、上記抽出可信号が発生されたときに、上記モニタ手段からの信号をサンプルし、ホールドすることを特徴とする。

[0031]

【作用】請求項1の装置によれば、第2の光の照射期間が長く続いた場合に限り、その間の抽出を可としているので、信号が充分整定したあとで信号を検出することが可能であり、安定的にサーボ信号を得ることができる。

【0032】請求項2の装置によれば、第2の光の照射

期間が短い状態が続いた場合には、抽出を可とする条件を緩和するので、このような状態が続く場合にも、遅滞なくサーボ信号を得ることができ、このサーボ信号をトラッキング、フォーカシング等の制御に用いる場合には、その制御を正確に行なうことができる。

【0033】請求項3の装置によれば、抽出手段にサンプルホールド回路を用いているので、信号をつぎのサンプリングまで保持することができ、サーボ信号を持続的に提供することができる。また、サンプルホールド回路を用いた場合には、そのサンプリングのためのスイッチ 10ングが頻繁に行なわれるとスイッチングノイズが大きくなるが、本発明のように所定の条件が満たされた場合にのみ信号をサンプリングを行なうこととすれば、スイッチングノイズを減少させることができる。

【0034】請求項4の装置によれば、第1および第2の光の照射期間の各々が長く続いた場合に限り、その間のサンプルホールドを可としているので、信号が充分整定したあとで信号を検出することが可能であり、安定的に光パワー信号を得ることができる。

【0035】請求項5の装置によれば、上記照射のため 20 に発射される光の一部を分割して検出しているので、記録媒体照射される前の光のパワーを正確に検出することができる。

【0036】請求項6の装置によれば、第1および第2の光の各々の照射期間が短い状態が続いた場合には、抽出を可とする条件を緩和するので、このような状態が続く場合にも、遅滞なく光パワー信号を得ることができ、この信号を光パワーの制御に用いる場合には、その制御を正確に行なうことができる。

【0037】請求項7の装置によれば、抽出手段にサン 30 プルホールド回路を用いているので、信号を次のサンプリングまで保持することができ、光パワー信号を持続的に提供することができる。また、サンプルホールド回路を用いた場合には、そのサンプリングのためのスイッチングが頻繁に行なわれるとスイッチングノイズが大きくなるが、本発明のように所定の条件が満たされた場合にのみ信号をサンプリングを行なうこととすれば、スイッチングノイズを減少させることができる。

【0038】請求項8の装置によれば、第1の光の照射 期間が長く続いた場合に限り、その間の抽出を可として 40 いるので、信号が充分整定したあとで信号を検出するこ とが可能であり、安定的に光パワー信号を得ることがで きる。

【0039】請求項9の装置によれば、記録媒体からの 反射光を検出しているので、記録媒体で反射した光のパ ワーを正確に検出することができる。

【0040】請求項10の装置によれば、第1の光の照 射期間が短い状態が続いた場合には、抽出を可とする条 件を緩和するので、このような状態が続く場合にも、遅 滞なく光パワー信号を得ることができ、この検出信号を 50

10 光パワーの制御に用いる場合には、その制御を正確に行 なうことができる。

【0041】請求項11の装置によれば、抽出手段にサンプルホールド回路を用いているので、信号をつぎのサンプリングまで保持することができ、光パワー信号を持続的に提供することができる。また、サンプルホールド回路を用いた場合には、そのサンプリングのためのスイッチングが頻繁に行なわれるとスイッチングノイズが大きくなるが、本発明のように所定の条件が満たされた場合にのみ信号をサンプリングを行なうこととすれば、スイッチングノイズを減少させることができる。

[0042]

【実施例】以下、本発明の理解を容易にするため、記録 媒体としてCD-R型の光ディスクを用いた場合を例に 取り説明するが、本発明はこれに限定されない。

【0043】実施例1

この実施例は、トラッキング制御等に用いられるサーボ 信号の抽出に関するものである。

【0044】図1は、この実施例を表わすブロック図である。同図において図12、図17と同じ符号は同一または相当する部分を示す。この実施例の情報記録装置はさらに、サーボ信号生成回路40を備えている。このサーボ信号生成回路40は、上記従来例と同様のサンプルホールド回路20a、20bおよび差動増幅器22の他に、タイミングパルス発生回路26、ノア回路36、マイクロコンピュータ(マイコン)からなるサンプルホールド可否判定回路37、遅延回路38およびナンド回路39を有する。

【0045】入力端子SIに与えられる記録情報パルス は記録すべき二値情報を表わす信号、例えばEFM信号 (eight-to-fourteen modulation信号) である。

【0046】モード端子MSに印加されるモード切換信号は記録モード、再生モードのいずれかを表わすもので、本実施例では、記録モードのときに論理レベルが「1」、再生モードのときに論理レベルが「0」である。

【0047】エラー出力端子EOから出力されるトラッキングエラー信号は、図15に示されたアナログスイッチ21と同様のアナログスイッチに供給される。このアナログスイッチはまた、受光器17の出力を直接(サンプルホールド回路20aを介することなく)受光し、図15について説明したのと同様にモード切換信号に基づく選択を行ない出力する。該アナログスイッチで選択されて出力された信号は、トラッキング制御に用いられる。

【0048】図2は図1の回路の各部に表われる信号を示している。同図で、(a)は記録情報パルス、(b)は遅延回路38の出力44、(c)は2分割光検知器17aまたは17bの出力、(d)はサンプルホールド可否判定結果41で、可のとき低レベル(論理値は

20

「0」)、否のときに髙レベル(論理値「1」)であ る。

【0049】サンプルホールド可否判定回路37は、再 生ビーム側のレベル(再生用の低パワービームを発生す るために、情報記録パルスが取るレベル) の期間の長さ に従って、選択的にかつ適応的にサンプルホールド可否 判定結果を表わす判定信号41(図2(d))を出力す る。サンプルホールド可否判定は、後述のように再生ビ ーム期間の長さを検出して、これに基づいて行なわれ る。具体的には、再生ビーム期間が所定値NT(Nは所 10 定の整数で例えば4、Tは基準クロック周期)以上であ るときにサンプルホールド可と判定する。

【0050】遅延回路38は、記録情報パルスを所定の 時間遅延させる。遅延回路38の遅延時間は、上記再生 ビーム期間の長さに基づくサンプルホールド可否判定に 要する時間、例えば所定値がNTである場合は(N-1) Tである。

【0051】サンプルホールド可否判定回路37は遅延 回路38に供給される前の記録情報パルス(図2

(a)) を直接受信するように設けられているのに対 し、レーザドライバ18は、遅延回路38で遅延された パルス44(図2(b))を受け、これによって、レー ザ発振器12を駆動している。

【0052】タイミングパルス発生回路36も遅延回路 38の出力を受け、これに基づいてタイミングパルス4 3を発生する。

【0053】ナンド回路36は、モード切換信号とサン プルホールド可否判定回路37の出力41とを受け両者 が共に論理値「0」のときに「1」を出力する。ナンド 回路39はノア回路36の出力とタイミングパルス43 30 とを受け両者の論理値がともに「1」のときにその出力 であるサンプルホールド制御信号(図2(f))の論理 値を「0」(低レベル)とし、サンプルホールド回路2 0 a 、20 b にサンプリングを行なわせる。

【0054】レーザ発振器12から発生されるレーザビ ームが高パワーのとき即ち記録ビーム期間中(図2

(b) でRの期間中) は、光ディスクに熱物理的変化が 起こり、例えば情報「1」が記録される。一方低パワー のとき即ち再生ビーム期間中(図2(b)でPの期間 中) は、光ディスクに熱物理的変化が起こらず、結果と 40 してその位置には、情報「0」が記録されたことなる。 【0055】記録中もトラッキング制御が必要である が、このためのサーボ信号としては、上記低パワーのと きに光検出器17から発生される信号が用いられる。こ の点においては、従来例と同じである。従来例と異なる のは、再生ビーム期間が所定時間NT以上続いたときに サンプルホールド可として(図2(f)のパルスf

1)、サンプルホールド回路20a、20bでサンプル ホールドし、そのとき発生された信号をサーボ信号とし 所定回数(Io回)連続したときには、次の再生ピーム 期間に限り、その再生ビーム期間の長さに拘らずサンプ ルホールド可とする(図2(f)のパルスf2)。

12

【0056】上記のような動作は図1のサンプルホール ド可否判定回路37によって行なわれる。サンプルホー ルド可否判定回路37はプログラムされたマイクロコン ピュタによって実現されるものであり、以下その動作を 図3を参照して説明する。

【0057】まず初期設定として、判定回数 I をゼロク リアする (S1)。次に記録動作実行するかの判定 (S 2) を行なった後、再生ビーム期間の長さTpを計測し (S3)、該長さTpがNT以上であれば、サンプルホ ールド可と判定し(S4)、サンプルホールド可を表わ す信号を出力して (S7)、Iを「O」に戻した上で (S8)、初期状態に戻る。

【0058】ステップS4において、TpがNT未満な らばサンプルホールド否と判定し、サンプルホールド可 を出力せず、判定回数Iをインクリメントする(S 5)。そして、IがIoに達したならば(S6)、ステ ップS7に進む。

【0059】なお、上記のステップS3において、再生 ビーム期間が終るまでの長さを測定することは必要では なく、再生ビームの期間が所定値NTに達するかどうか を判定し、達すると判定された時点で直ちにサンプルホ ールド可の信号を発生する。従って、この判定に必要な 時間は(N-1) Tである。(N-1) Tを超えれば必 然的にNT以上となるからである。

【0060】以上のように、上記の実施例では、再生ビ ーム期間の長さが4T以上(N=4)でサンプルホール ド可とし、サンプルホールド否の判定が3回以上連続し たときには、次の再生ビーム期間に限り、その長さに拘 らずサンプルホールド可としている。

【0061】サンプルホールド回路20a、20bの出 力は、従来例と同じく差動増幅器22に送られて、その 差が取られて、トラッキングエラー信号となり、トラッ キング制御のために用いられる。

【0062】このように再生ビーム期間が比較的長い場 合に限り、サンプルホールドを可として行なうこととし ているので、安定なトラッキングエラー信号を得ること ができる。また、再生ビーム期間の比較的短い状態が続 いた場合には、再生ビーム期間が短くてもサンプルホー ルドを行なうこととしているので、このような状態が続 く間に、トラッキングエラーが変化した場合にも、トラ ッキングエラーを正確に表わす信号を得ることができ、 トラッキング制御を正確に行なうことができる。

【0063】サンプルホールド可否判定回路37として は、図2および図3を参照して説明したものに限らな い。図4および図5はサンプルホールド可否判定回路3 7の他の例における動作を示す。図4で、(a) は記録 て用いる点である。また、サンプルホールド否の判定が 50 情報パルス、(b)は遅延回路38の出力44、(c)

は受光素子17aまたは17bの出力、(d)はサンプルホールド可否判定結果41であり、可のとき論理値「0」となり、否のとき「1」となる。(e)は判定回数Iの値、(f)は基準値Nの値、(g)は、サンプルホールド制御信号42(サンプル時に「0」)である。また、Rは記録ビームの期間、Pは再生ビームの期間を表わす。

【0064】図4に示すように、このサンプルホールド 可否判定回路37は、記録情報パルに基づいて再生ビーム期間Tpが所定時間NT(Nは整数、Tは基準クロッ 10 ク周期)以上続いたときにサンプルホールド可として(図4(g)のパルスg11)、そのとき発生された信号を光検出信号として抽出し、また、サンプルホールド 否の判定が所定回数(Io回)連続したときには、次の再生ビーム期間に限り、その再生ビーム期間の長さに拘らずサンプルホールド可としている(図4(f)のパルスg2)点で図2および図3の例と同じであるが、上記のように、サンプルホールド否の判定が所定回数(Io回)連続したときには上記所定時間NTをより短いものに再設定し、以下この再設定された時間よりも再生ビー 20 ム期間が長ければ、サンプルホールド可としている(図4(g)のパルスg12)。

【0065】図示の例では、Nの初期値を4とし、Ioを3とし、再生ビーム期間の長さがNT以上(N=4)でサンプルホールド可とし、サンプルホールド否の判定が3回以上連続したときに、次の再生ビーム期間に限り、その長さに拘らずサンプルホールド可とするとともに、Nを1ずつ減らしている。

【0066】以下、上述した回路の動作を図5を参照して説明する。図5の動作は図3の動作と概して同じであ 30 るが、異なるのはステップS6で、IがIo以上のときに、ステップS9を経て、ステップS7に進むことである。ステップS9では、Nをディクリメントする。

【0067】なお、動作開始時には、初期化ステップS1で、Nを所定の値Ni(例えば「4」)に設定する。【0068】このように、再生ビーム期間の比較的短い状態が続いた場合には、サンプルホールド可とする条件を緩和するので、このような状態が続く状況下でも、遅滞なく、トラッキングエラーを正確に表わす信号を得ることができ、制御を正確に行なうことができる。

【0069】なお、光検出信号がトラッキングエラーの 検出に用いられるものである場合について説明したが、 上記実施例に関して説明した着想は、フォーカスエラー 信号の抽出にも適用でき、その他複数の受光部に分割し た光検出器で反射光を受けて各受光部の出力を加減算し て得る検出信号の抽出にも同様に適用できる。

【0070】実施例2

この実施例は、光パワー信号の抽出に関するものである。図6は、この実施例の情報記録装置を示す。同図において、図1、図15、図17と同じ符号は、同一また 50

は相当する部分を表わす。この実施例の光ヘッド11には、図1に示す各部材に加えて、第2の分光器45が設けられている。この第2の分光器45は、半導体レーザ発振器12の光出力の一部を分割するものである。

14

【0071】この実施例の情報記録装置の光パワー生成回路47は、図1と類似であるが、以下の点で異なる。まず、第2の分光器45で分割された光を受けて検知する第2の光検知器46を備えている。また、2つのサンプルホールド回路20a、20bに対して、それぞれ別個のタイミングパルス発生回路26a、26b、ノア回路36a、36b、サンプルホールド可否判定回路37a、37b、ナンド回路39a、39bが設けられていることである。

【0072】サンプルホールド可否判定回路37a、37bは記録時に記録情報パルスに基づいて、記録情報パルスの2値が対応する第1の光の期間(記録ビーム期間)、第2の光の期間(再生ビーム期間)の各々の長さに従って、選択的かつ適応的にサンプルホールド可否判定結果41a、41bを出力する。このサンプルホールド可否判定には、第1、第2の光の期間の長さに相当する時間が各々必要であり、遅延回路38により、もとの記録情報パルスを遅延させ、これによりタイミングパルス43a、43bのタイミングを遅延させることにより、サンプルホールドのタイミングを合わせている。

【0073】図7は図6の回路の各部に表われる信号を示したものである。同図で、(a)は記録情報パルス、(b)は遅延回路38の出力44、(c)は第2の光検知器46の出力、(d)はサンプルホールド可否判定結果41aで可のときに「0」、(e)はサンプルホールド可否判定結果41bで可のときに「0」、(f)は判定回数 Iの値、(g)は判定回数 Jの値、(h)はサンプルホールド制御信号42aでサンプルホールドの時「0」、(i)はサンプルホールド制御信号42bでサンプルホールドの時「0」である。さらに、図2、図4と同様、Rは第1の光の期間、Pは第2の光の期間を表わす。

【0074】図示のように、図6のサンプルホールド可 否判定回路37a、37bは、それぞれ、第1、第2の 光の期間の長さが所定時間(NT)以上のときに、サン 40 プルホールド可と判定し(図7(h)のh1、同図

(i) のi1)、サンプルホールド否の判定が所定回数 (Io回、Jo回)続いた時は、その次の期間に限りそ の長さに拘らず、サンプルホールド可とする(図7

(h) のh 2、同図(i) の i 2)。図示の例では、Nは4、Io、Joはともに3である。

【0075】図6のサンプルホールド可否判定回路37a、37bはプログラムされたマイクロコンピュータにより実現されるが、その動作は例えば図8、図9、図10に示す如くである。

【0076】図8は、判定動作のメインルーチンを表わ

す。図9は第1の光の期間のサンプルホールド可否を判定する第1のサブルーチン、図10は第2の光に期間のサンプルホールド可否を判定する第2のサブルーチンである。

【0077】まず、メインルーチンにおいて、最初に、 初期設定として、判定回数 I、Jをゼロクリアし(S 1)、次に第1の光の期間の長さを判定する第1のサブ ルーチン(S3a)と第2の光の期間の長さを判定する 第2のサブルーチン(S5a)の処理を順次繰り返す。 この間に、記録動作を続行すべきどうかの判定を行なう 10 (S2a、S4a)。

【0078】第1のサブルーチンにおいては、第1の光の期間の長さがNT以上ならばサンプルホールド可と判定し(S2b)、サンプルホールド可を出力して(S5b)、判定回数 I をゼロクリアした後(S6b)、メインルーチンに戻る。ステップS2bにおいてNT未満ならば、サンプルホールド否と判定し、サンプルホールド可は出力せず、サンプルホールド否の判定回数 I をインクリメントする(S3b)。もし判定回数 I が I o に達したならば(S4b)、サンプルホールド可を出力して20(S5b)、メインルーチンに戻る。

【0079】第2のサブルーチンにおいては、第2の光の期間の長さがNT以上ならばサンプルホールド可と判定し(S2c)、サンプルホールド可を出力して(S5c)、判定回数」をゼロクリアした後(S6c)、メインルーチンに戻る。ステップS2cにおいてNT未満ならば、サンプルホールド否と判定し、サンプルホールド可は出力せず、サンプルホールド否の判定回数」をインクリメントする(S3c)。もし、判定回数」がJoに達したならば(S4c)、サンプルホールド可を出力し30て(S5c)メインルーチンに戻る。

【0080】以上のようにして、第1および第2の光のそれぞれについて、レーザ発振器12から発射される光ビームの強さをモニタすることができ、しかもその際、それぞれの光の照射時間が所定値以上である場合に限って、得られる信号を光ビームの強さを表わす信号として用いているので、測定の信頼性が向上する。また、この信号を光ビームの強さの制御のために用いる場合には、制御の信頼性が高まる。

【0081】上記実施例2においてモニタする光パワー 40 信号は、第2の従来例と同様発光素子からの直接光であっても良い。また、第1、第2の光の期間の各々の長さを判定する基準の値Io、Joは互いに同一である必要はなく、各々別個の値を設定しても良い。

【0082】上記実施例2においては光パワー信号サンプルホールド可否判定回路の判定動作として、初期設定した判定基準に従って固定的にサンプルホールド可否を判定するものを例として、初期設定した判定基準に従って固定的にサンプルホールド可否を判定するものを例として説明したが、上記実施例1について、図4および図50

5を参照して説明したのと同様に記録信号パターンに従って判定基準を適応的に再設定するものであってもよい

16

【0083】実施例3

この実施例も、実施例2と同様に光パワー信号の抽出に 関するものである。実施例2と異なるのは、記録媒体か らの反射光に基づいて光パワー信号を得ている点であ る。図11はこの実施例を表わすプロック図である。図 11において、図1、図5、図15および図17と同じ 符号は同一または相当する部分を表わす。この実施例の 情報記録装置は、図1に示したものと類似であるが、以 下の点で異なる。即ち、2分割光検知器17の受光素子 17a、17bの出力を加算して、記録媒体1からの総 反射量を表わす信号49を出力する加算器48、該加算 器48の出力を所定の基準値と比較して、総反射量信号 49を2値信号波形に整形する整形回路50、整形回路 50の出力を遅延させる遅延回路51、加算器48から 出力される総反射量信号を遅延回路51と同じ遅延時間 だけ遅延させるアナログ遅延回路52が設けられてい る。

【0084】サンプルホールド回路20はアナログ遅延回路52の出力を受ける。タイミングパルス発生回路26は遅延回路51の出力を受ける。サンプルホールド可否判定回路37は整形回路50の出力を受ける。

【0085】サンプルホールド回路20、タイミングパルス発生回路26、ノア回路36、サンプルホールド可否判定回路37、ナンド回路39、加算器48、整形回路50、遅延回路51およびアナログ信号遅延回路52により光パワー信号生成回路53が構成されている。

【0086】次に動作について説明する。サンプルホールド可否判定回路37は、記録時に第1の光に基づく反射光の期間の長さに従って選択的かつ適応的にサンプルホールド可否判定結果41を出力する。このサンプルホールド可否判定には第1の光期間の長さについての設定値(NT)に対応した時間が必要であり、このため、アナログ信号遅延回路52により元の総反射光波形を遅延させてサンプルホールド回路53に与えるとともに、遅延回路51により遅延させた信号に基づいてタイミングパルスを発生させることにより、サンプルホールドのタイミングを合わせている。

【0087】図12は、図13に示した判定動作の一実施例により記録モードにおいて選択的かつ適応的にサンプルホールド制御信号42を発生させる様子を表わしたタイミング図である。図において(a)は記録情報パルス、(b)は加算器48の出力(即ち第1の光に基づく総反射光波形)、(c)は整形回路50の出力54、

(d) はアナログ信号遅延回路52の出力44、(e) はサンプルホールド可否判定結果41で可のときに

「O」となる。(f)は判定回数 I の値、(g)はサンプルホールド制御信号 4 2 でサンプル時に「O」であ

10

る。さらに、Rは記録ビーム期間、Pは再生ビーム期間を表わす。

【0088】この例では、第1の光に基づく総反射光の期間の長さが所定時間NT以上とのきにサンプルホールド可とし(図12(g)のg1)、サンプルホールド否の判定が所定回数(I o 回)連続したとき次の期間に限り無条件にサンプルホールド可とする(図12(g)のg2)。

【0089】図示の例では、Nは例えば4であり、Io は3である。

【0090】上記のようなサンプルホールド可否判定回路37はプログラムされたマイクロコンピュータにより実現される。図13はその一例の動作を表わすフローチャートである。この例では、基準クロック周期Tに対し第1の光に基づく反射光の期間(記録ビーム期間)の長さ(「1」に対応させる)がNT以上の場合にサンプルホールド可とし、サンプルホールド否の判定がIo回連続した場合には次の反射光の期間に限り、その長さに拘らずサンプルホールド可とする判定動作を行なう。

【0091】まず、初期設定として、判定回数 I をゼロ 20 クリアする(S1)。次に記録動作を続行すべき如何かの判定を行なった後(S2)、第1の光に基づく反射光波形を二値波形に整形した後の信号54が「1」である期間の長さTrを計測し(S3)、NT以上ならばサンプルホールド可と判定し(S4)、サンプルホールド可を出力し(S7)、初期状態に戻る。S4においてTrがNT未満ならば、サンプルホールド否と判定し、サンプルホールド可は出力せず、サンプルホールド否の判定回数 I をインクリメントする(S5)。もし、判定回数 I が I oに達したならば(S6)サンプルホールド可を 30 出力して(S7)、初期状態に戻る。

【0092】このように、この実施例では、記録ビーム期間(R)中における記録媒体からの反射光の強さを測定することができる。しかも、記録ビーム期間Rが所定値以上であるときに限って、その間に得られた信号を光の強さを表わすものとして利用しているので、測定の信頼性が向上する。また、この測定結果を用いて光の強さの制御を行なう場合には、該制御の信頼性が高まる。

【0093】上記実施例2に関して述べたように、実施例3においても、光パワー信号サンプルホールド可否判 40 定回路の判定動作として、初期設定した判定基準に従って固定的にサンプルホールド可否を判定するものの例として、初期設定した判定基準に従って固定的にサンプルホールド可否を判定するものを例として説明したが、上記実施例1に関し図4および図5を参照して説明したのと同様に記録信号パターンに従って判定基準を適応的に再設定するものであってもよい。

【0094】上記実施例1ないし3においてサンプルホ なるが、本発明のように所定の条件が満た ールド可否判定回路37はプログラムされたマイクロコ のみ信号をサンプリングを行なうこととす ンピュータによりその機能を実現するものとして説明し 50 チングノイズを減少させることができる。

たが、代りに論理回路により構成してもよい。

【0095】上記実施例1ないし3においては記録情報パルスとしてEFM信号を用いているが、記録情報ハルスはこれに限らず、パルス幅を変化させる変調方式であれば、他のものであっても良い。

18

[0096]

【発明の効果】請求項1の装置によれば、第2の光の照 射期間が長く続いた場合に限り、その間の抽出を可とし ているので、信号が充分整定したあとで信号を検出する ことが可能であり、安定的にサーボ信号を得ることがで きる。

【0097】請求項2の装置によれば、第2の光の照射期間が短い状態が続いた場合には、抽出を可とする条件を緩和するので、このような状態が続く場合にも、遅滞なくサーボ信号を得ることができ、このサーボ信号をトラッキング、フォーカシング等の制御に用いる場合には、その制御を正確に行なうことができる。

【0098】請求項3の装置によれば、抽出手段にサンプルホールド回路を用いているので、信号をつぎのサンプリングまで保持することができ、サーボ信号を持続的に提供することができる。また、サンブルホールド回路を用いた場合には、そのサンプリングのためのスイッチングが頻繁に行なわれるとスイッチングノイズが大きくなるが、本発明のように所定の条件が満たされた場合にのみ信号をサンプリングを行なうこととすれば、スイッチングノイズを減少させることができる。

【0099】請求項4の装置によれば、第1および第2の光の照射期間の各々が長く続いた場合に限り、その間のサンプルホールドを可としているので、信号が充分整定したあとで信号を検出することが可能であり、安定的に光パワー信号を得ることができる。

【0100】請求項5の装置によれば、上記照射のために発射される光の一部を分割して検出しているので、記録媒体照射される前の光のパワーを正確に検出することができる。

【0101】請求項6の装置によれば、第1および第2の光の各々の照射期間が短い状態が続いた場合には、抽出を可とする条件を緩和するので、このような状態が続く場合にも、遅滞なく光パワー信号を得ることができ、この信号を光パワーの制御に用いる場合には、その制御を正確に行なうことができる。

【0102】請求項7の装置によれば、抽出手段にサンプルホールド回路を用いているので、信号を次のサンプリングまで保持することができ、光パワー信号を持続的に提供することができる。また、サンプルホールド回路を用いた場合には、そのサンプリングのためのスイッチングが頻繁に行なわれるとスイッチングノイズが大きくなるが、本発明のように所定の条件が満たされた場合にのみ信号をサンプリングを行なうこととすれば、スイッチングノイズを減少させることができる。

【0103】請求項8の装置によれば、第1の光の照射期間が長く続いた場合に限り、その間の抽出を可としているので、信号が充分整定したあとで信号を検出することが可能であり、安定的に光パワー信号を得ることができる。

【0104】請求項9の装置によれば、記録媒体からの 反射光を検出しているので、記録媒体で反射した光のパ ワーを正確に検出することができる。

【0105】請求項10の装置によれば、第1の光の照 射期間が短い状態が続いた場合には、抽出を可とする条 10 件を緩和するので、このような状態が続く場合にも、遅 滞なく光パワー信号を得ることができ、この検出信号を 光パワーの制御に用いる場合には、その制御を正確に行 なうことができる。

【0106】請求項11の装置によれば、抽出手段にサンプルホールド回路を用いているので、信号をつぎのサンプリングまで保持することができ、光パワー信号を持続的に提供することができる。また、サンプルホールド回路を用いた場合には、そのサンプリングのためのスイッチングが頻繁に行なわれるとスイッチングノイズが大20きくなるが、本発明のように所定の条件が満たされた場合にのみ信号をサンプリングを行なうこととすれば、スイッチングノイズを減少させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1によるトラッキングエラー信号生成 回路40を示すプロック図である。

【図2】 図1のトラッキングエラー信号生成回路40 において、サンプルホールド可否判定回路37の第1の例を用いた場合の各部の信号を示すタイミング図である。

【図3】 図1のサンプルホールド可否判定回路37の 上記第1の例の動作を示すフローチャートである。

【図4】 図1のトラッキングエラー信号生成回路において、サンプルホールド可否判定回路37の第2の例を用いた場合の各部の信号を示すタイミング図である。

【図5】 図1のサンプルホールド可否判定回路37の 上記第2の例の動作を示すフローチャートである。

【図6】 実施例2の光パワー信号生成回路47を示す ブロック図である。

【図16】

(a) 記録 俗報パルス RPRPRPRPR

(b) 光後知器 17a17b の出力(記録時)

【図7】 図6の光パワー信号生成回路47の信号を示すタイミング図である。

20

【図8】 図6のサンプルホールド可否判定回路37 a、37bの動作のメインルーチンを示すフローチャートである。

【図9】 図6のサンプルホールド可否判定回路37 a、37bの動作の第1の光の期間についての判定を行なうルーチンを示すフローチャートである。

【図10】 図6のサンプルホールド可否判定回路37a、37bの動作の第2の光の期間についての判定を行なうルーチンを示すフローチャートである。

【図11】 実施例3による光パワー信号生成回路53 を示すプロック図である。

【図12】 図11の光パワー信号生成回路53の各部の信号を示すタイミング図である。

【図13】 図11のサンプルホールド可否判定回路37の動作を示すフローチャートである。

【図14】 情報記録装置において用いる光ディスクの 一例を示す構造図である。

【図15】 第1の従来例を示すプロック図である。

【図16】 図15の回路における情報記録パルスと、 2分割光検知器の出力およびサンプルホールド制御信号 を示すタイミング図である。

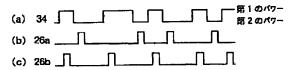
【図17】 第2の従来例を表わすブロック図である。

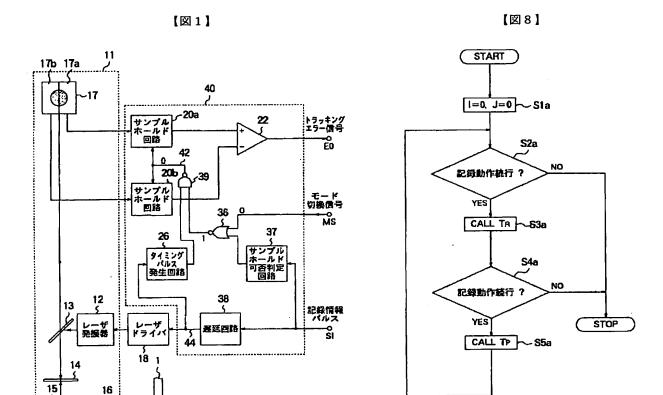
【図18】 図17のパルス発生回路26のタイミング 図である。

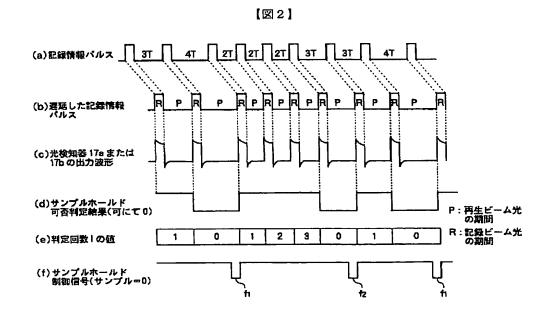
【符号の説明】

1 光ディスク、2 保護層、3 反射層、4 プリグループ層、5 基板、11 光学ヘッド、半導体レーザ発振器、13 第1の分光器、14 2/4板、15 ミラー、16 対物レンズ、17 2分割受光器、18 レーザドライバ、20 サンプルホールド回路、21 アナログスイッチ、22 差動増幅器、36 ノア回路、37 サンプルホールド可否判定回路、38 遅延回路、39 ナンド回路、40 サーボ信号生成回路、45 分光器、46 分割光検知器、47 光パワー信号生成回路、48 加算器、50 整形回路、51 遅延回路、52 アナログ信号遅延回路、53 光パワー信号生成回路。

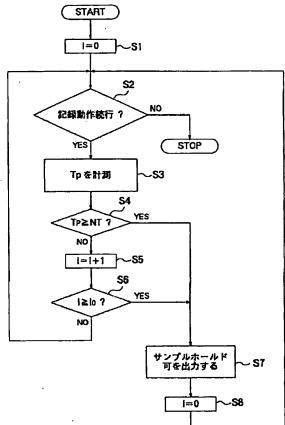
【図18】

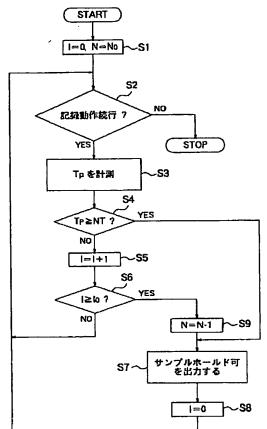




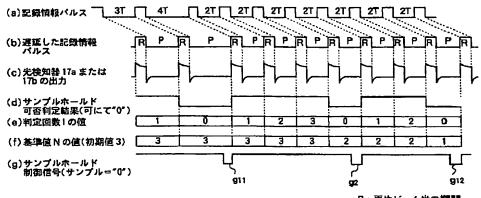




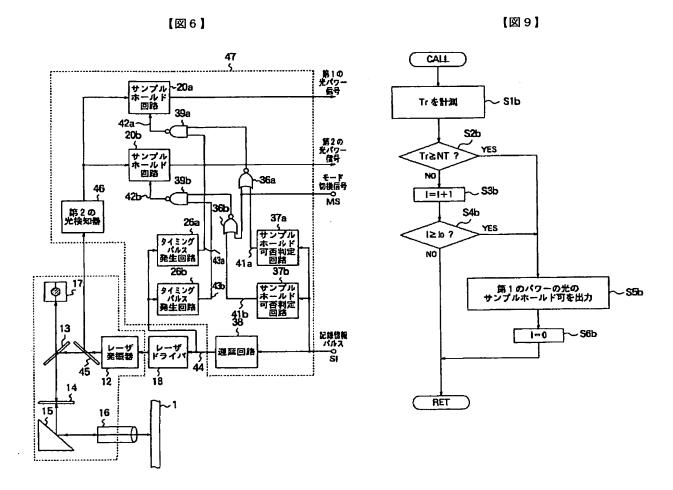




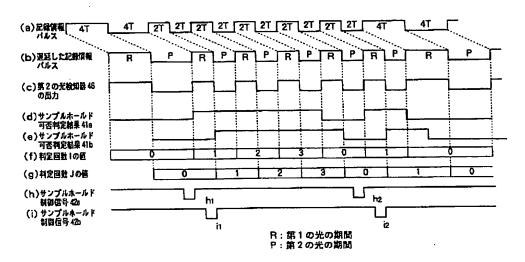
【図4】



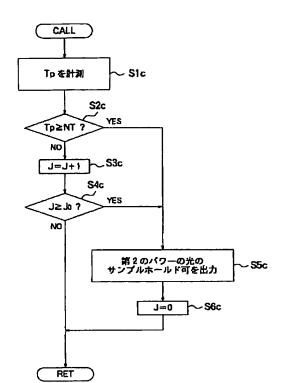
P: 再生ビーム光の期間 R: 記録ビーム光の期間



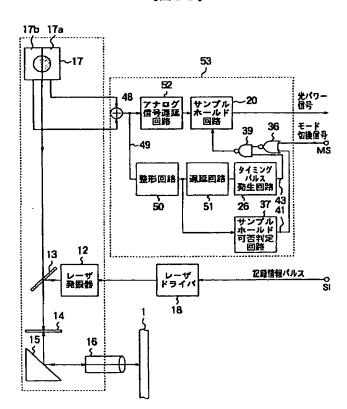
【図7】



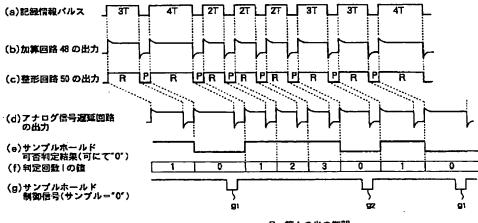
【図10】



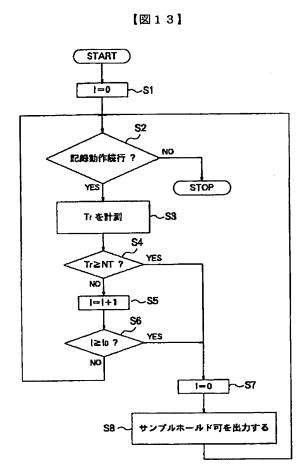
【図11】



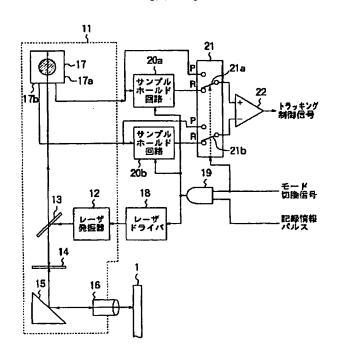
【図12】

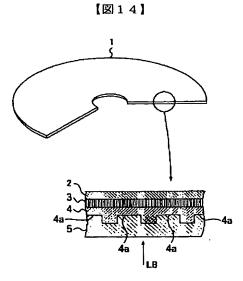


R:第1の光の期間 P:第2の光の期間

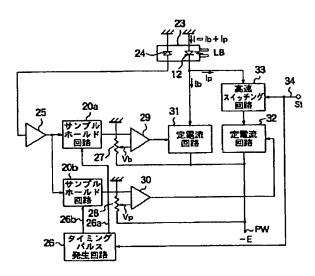


【図15】





【図17】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| ☐ BLACK BORDERS |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| OTHER: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.